円偏光アンジュレーター高次光が運ぶ光の軌道角運動量

佐々木 茂美*

Light's Orbital Angular Momentum Carried by Helical Undulator Harmonics

Shigemi SASAKI*

Abstract

Spiral interference patterns between two different harmonic radiations from two tandem-aligned helical undulators were observed by a scanning fiber multi-channel spectrometer and a UV-CCD camera placed at the end of beamline downstream of S1 straight section in UVSOR-III. Using these measurements, various interference patterns such as single, double, and triple spirals were observed which concur with the theoretical predictions for every mode in the right or left circular polarization. The rotation of an interference pattern by rotating a polarizer was also observed. In this article, a theoretical background and a series of experimental results are described for the exotic property of undulator harmonics.

1. はじめに

真空中を伝播する光が量子化された軌道角運動 量 (Orbital Angular Momentum : OAM) を運び 得るという本質的な性質があることは,1990年 代初頭にレーザー光学分野の研究者により、近軸 光線において実現可能であることが示された^{1,2)}. これを受け、今日に至るまでの20年間に可視光 領域のレーザーを光源として、シリンドリカルレ ンズや転位の入った回折格子など種々の光学素子 を用いて光に軌道角運動量を付与し、液体中に浮 遊する微小物体の位置を光軸のまわりに回転させ ることのできる光学ピンセットや、ボーズ-アイ ンシュタイン凝縮した物質系の原子にマクロな量 子状態である量子化した渦を生成するなどの応用 研究が盛んに行われている³⁻⁷⁾.更に,近年では 明るい星の近傍にある暗い星を観測するためにべ クトル渦コロナグラフなどの天体観測手法も開発 されている⁸⁾.また,放射光科学分野でもスパイ ラルゾーンプレートやスパイラル位相子を用いて 硬X線ビームに OAM を付与する試みが成功して おり^{9,10)},この新奇な性質を放射光利用実験のた めの新たなプローブとして用いることが提案され ている^{11, 12)}. 一方,放射光源として用いられる 円偏光アンジュレーターからの高次光が OAM を 運ぶことは,Sasaki & McNulty が理論的に予測 しており¹³⁾,これを受けて円偏光アンジュレー ターとレーザーの組み合わせでヘリカルバンチン グを作る試みなど自由電子レーザー分野でも研究 が進んでいる¹⁴⁾.放射光源リングでの最初の検 証実験は 2013 年に,リングエネルギーを 917 MeV まで下げた BESSY-II でなされた¹⁵⁾.

光の OAM という性質は,波面の位相が光軸の まわりで空間的に変化していることを意味してい るので,1個1個の光子がこの性質を付与されて いたとしても光源のサイズと角度広がりの積(= エミッタンス)が回折限界より大きければこの性 質を検出することは難しい.つまり,BESSY-II ではリングエネルギーを下げて,観測する OAM 光の光子エネルギー(99 eV)で回折限界に近い 光が得られるようにして実験を行ったという次第 である.

他方,UVSOR-III は真空紫外線域の放射光実 験施設では,世界で唯一の紫外線域回折限界光を 発生可能な光源リングであり,この利点を生かし 我々はUVSOR 光源リングに設置された2台の

^{*} 広島大学放射光科学研究センター Hiroshima Synchrotron Radiation Center (E-mail: sasakis@hiroshima-u.ac.jp)

APPLE 型偏光可変アンジュレーターから発せら れる紫外線域の放射光を用いて,光の軌道角運動 量という新奇な放射光の性質解明のための実験を 行った.本稿では円偏光アンジュレーターからの 高次光の性質を中心に,光の軌道角運動量がどの ような性質を持っているのかについて概説し,最 新の実験結果について報告する.

2. アンジュレーター放射の理論

シンクロトロン放射は,真空中を相対論的速度 で運動する電子が加速を受けたときに発する放射 である.従ってマクスウェル方程式から適当な境 界条件の下で解析的に放射の性質を導くことがで きる.よく知られているように,相対論的速度を 持つ電子からの放射の電場は以下の式で与えられ る¹⁶⁾:

$$\mathbf{E} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 c} \left\{ \frac{\mathbf{n} \times \left[(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}} \right]}{r(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta})^3} \right\}_{ret}$$
(1)

ここで,光源点から観測者へ向かう単位ベクト ルnの向きが一定であるという遠方場近似を採 用すると,単位立体角および単位角周波数当りに 放射される放射の強度は:

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2 \omega^2}{16\pi^3 \varepsilon_0 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega(t-n\cdot r/c)} dt \right|^2 (2)$$

で与えられる¹⁶. なお, βは相対論的速度ベクトル である.

電子の運動が周期的な場合,各周期での積分値は 位相因子を除いて同じになることを考慮して計算を 行うと,(2)式は以下の様に書き換えられる^{17,18)}:

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2 \gamma^2 n^2 \xi^2}{4\pi\varepsilon_0 c} \Big[A_x \Big|^2 + \Big| A_y \Big|^2 \Big] L(N\Delta \omega / \omega_1),$$

$$L(N\Delta\omega/\omega_{\rm l}) = \frac{\sin^2(N\pi\Delta\omega/\omega_{\rm l}(\theta))}{N^2\sin^2(\pi\Delta\omega/\omega_{\rm l}(\theta))}$$
(3)

ここで、 A_x , A_y は電場振幅の水平成分と垂直成 分、Nは周期数、 ω_1 は基本波の角周波数、 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$ 、nは高次光の次数、 ξ は θ を極角、 $L(N\Delta\omega/\omega_1)$ は規格化されたラウエ関数である. ξ は、 K_x 、 K_y をそれぞれ水平と垂直方向のアンジュ レーターパラメータとして、以下の式で定義され る:

$$\xi = 1/(1 + \gamma^2 \theta^2 + K_x^2 + K_y^2).$$

電子が純粋な螺旋運動をし、光子ビーム軸上で 円偏光放射を発生する場合は、 $K_x = K_y = K$ となり、電場振幅の水平及び垂直成分は以下に示すように比較的簡単な式で表される:

$$A_{x} = e^{in\phi} \left\{ 2\gamma \theta \cos \phi J_{n}(X) - K \left(J_{n+1}(X) e^{i\phi} + J_{n-1}(X) e^{-i\phi} \right) \right\}$$

$$(4)$$

および

$$A_{y} = e^{in\phi} \{ 2\gamma \theta \sin J_{n}(X) + iK (J_{n+1}(X)e^{i\phi} - J_{n-1}(X)e^{-i\phi}) \}.$$
(5)

ただし, $X = 2n\xi\gamma\theta K$, ϕ は方位角である.

ここで、円偏光の場合の複素振幅を考えると、 $A = (A_x - iA_y) \sqrt{2}$ となり、これに(4)、(5)式 を代入すると:

$$A = \frac{A_{x} - iA_{y}}{\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{2}e^{i(n-1)\phi} \left\{ \left(\gamma \theta - \frac{nK}{X}\right) J_{n}(X) - KJ_{n}'(X) \right\}$$
(6)

となる. ここで, J_n はn次の第1種ベッセル関数, I'_{x} はXについての1回微分を表す. 上式は, 円 偏光アンジュレーターからの高次光がトポロジカ ルチャージ $l = \pm (n-1)$ を持つラゲール-ガウシャ ン (Laguerre-Gaussian: LG) モードで記述され る量子状態を持っていること、つまり1光子当 ことを示している. アンジュレーター放射の高次 光の場合、トポロジカルチャージの符号は円偏光 の向きと関連しており、右回り円偏光 (s=+1) の場合しは全ての高次光において正の符号を、左 回り (s = -1) の場合は負の符号を持つ. 図1は 円偏光アンジュレーターからの K = 1 の場合に ついて計算した基本波,2次光,3次光の放射強度, 電場振幅の絶対値,(6)式を用いて計算した位相 を示している.この図から、2次光では、光軸の 周りに1周すると電場の位相が2πだけ進み,3 次光では4π進むことが分かる.

図2に円偏光アンジュレーター放射の2次光 が*l*=1のトポロジカルチャージを持ち,電場の



図1 1次光,2次光,3次光の(γθ,φ)平面での放射 強度,電場の振幅,電場の位相.位相の変化φ= tan⁻¹{Im (A)/Re (A)}はグレースケールで表してお り,黒と白はそれぞれ相対位相0と2πである.

波面が1波長進むと光軸の周りで1回転する様 子をポンチ絵で示す.

3. 検証のための干渉実験 (BESSY II)

光が軌道角運動量を持っていることを検証する 方法として最も簡便な方法の一つは異なった軌道 角運動量量子数を持つ光どうしの干渉パターンを 見ることである.円偏光アンジュレーターからの 高次光が軌道角運動量を持っていることの最初の 実験的検証は、2013年にBahrdtらによって BESSY II 放射光源リングで行われた¹⁵⁾.彼らは 光源リングの電子エネルギーを1GeV以下に下 げて測定光子波長(~13 nm)で回折限界に近 いエミッタンス(1.66 nm-rad)を達成し,一つ の直線部に位相シフターを挟んで二台直列に設置 された APPLE 型可変偏光アンジュレーターを用 い,下流のアンジュレーターで直線偏光した1次 光を,上流のアンジュレーターで円偏光2次光を それぞれ発生させ,モノクロメーターを通った後 の光の干渉パターンを観察した.

この実験で期待される干渉パターンは、上流の アンジュレーターからの電場振幅の水平成分を $A(r, \phi)$,下流からのそれを $B(r, \phi)$ として以下 の式で表される:

$$A(r,\varphi) = \frac{a(r)}{L+d} \cos\left(\frac{\pi d}{\gamma^2 \lambda} + \frac{\pi}{(L+d)\lambda}r^2 + \frac{\pi}{(L+d)\lambda}r^2\right)$$

$$\pm (n-1)\varphi + \frac{2\pi L}{\lambda} - \omega t$$
(7)

$$B(r,\varphi) = \frac{b(r)}{L} \cos\left(\frac{\pi}{L\lambda}r^2 + \frac{2\pi L}{\lambda} - \omega t\right)$$
(8)

ここで, *L*は下流のアンジュレーターの中心から 観測点までの距離, *d*は上下流アンジュレーター 中心間の距離, *r*はビーム軸からの距離, *λ*は光 の波長である.干渉した後の強度分布は (7), (8) 式から:

$$I(r,\varphi) = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} (A+B)^2 dt$$

= $\frac{a^2}{(L+d)^2} + \frac{b^2}{L^2} + \frac{ab}{L(L+d)} \cos\left(\frac{\pi d}{\gamma^2 \lambda}\right)$ (9)
 $-\frac{\pi d}{L^2 \lambda} r^2 \pm (n-1)\varphi$



図2 APPLE 型アンジュレーターから放射される円偏光2次光が螺旋状の波面を 持っていることを表す概念図.

と導かれる.

上式で,方位角に依存するのは第3項のみであ り,これが渦状パターンの強度分布を表す.渦状 パターンの極大値は余弦関数 cos の中身が零とな るときなので,そのような方位角 *φ* は,次の式で 与えられる.

$$\varphi = \pm \left(-\frac{\pi d}{\gamma^2 \lambda} + \frac{\pi d}{L^2 \lambda} r^2 \right) / (n-1)$$
(10)

BESSY II での実験結果は(10)式で非常によ く再現されている.

4. 検証のための系統的実験 (UVSOR III)¹⁹⁾

UVSOR III は電子ビームエネルギー 750 MeV, エミッタンス 17.5 nm-rad の第3世代光源リン グである.ユーザー運転モードで利用可能な放射 光の波長範囲は,真空紫外線域から軟X線域まで であるが,軌道角運動量検証実験にはユーザー運 転の間に設けられているマシンスタディー用ビー ムタイムを利用し電子ビームエネルギーを下げて 実験を行った.

回折限界エミッタンスは光源のサイズと角度広 がりの積を用いて $\Delta x \Delta \theta = \lambda / 4\pi$ で定義される. こ の式より ε_x =17.5 nm-rad で回折限界光となる波 長は 220 nm 以上, エネルギーは 6 eV 以下であ ることが分かる.以下に示すように実験は全て波 長 245 nm 以上で行ったので 750 MeV のリング エネルギーで既に回折限界光源と見なされる.し かし,干渉パターンの鮮明度はわずかのビーム広 がりによっても落ちるので,強度分布の分解能を 上げるためにトポロジカルチャージの次数に応じ てリングエネルギーを 600 MeV, 500 MeV, 400 MeV に下げて実験した.

図3は,実験を行った BL1U ビームラインの 上面図である.

図4にはファイバマルチチャンネル分光器を用いた実験のセットアップの概略図を示す. 受光用ファイバの先端を x−y ステージに乗せ, 20 × 20 mm²の範囲でスキャンした.

このセットアップで BESSY II と同じく,上流 を円偏光2次光,下流を1次光にして測定した 干渉パターンを図5に示す.図中の点線は,(10) 式に基づくスパイラルで,実験結果をよく再現し ている.

次に,図6に示すのはバンドパスフィルターを 通して CCD カメラで撮像した干渉パターンである. これは図5の測定と異なり,1次光にも2次光と



図3 UVSOR III S1 直線部に挿入されたアンジュレーターと BL1U ビームラインの上面図.

同じヘリシティーを持つ円偏光を用いた場合の干 渉パターンである. 図5に比べて鮮明なスパイラ ルが見えるのは,電子ビームエネルギーを500 MeV に下げてエミッタンスが8 nm-rad になり, かつ観測波長が長く(355 nm)になったためで ある.

上記の観測よりさらに電子ビームエネルギーを 下げて同じ波長で観測した円偏光1次光と3次 光の干渉パターンを図7に示す.ただし,ここに 示した2重スパイラルの観測は1次光と3次光 で逆のヘリシティーで行ったものである. 逆へリシティーどうしの干渉の場合, 偏光子を 入れなければドーナツ状の強度分布が観測される のみであるが, 偏光子を入れるとスパイラル干渉 パターンが見える. この理由は逆へリシティーの 電場の重ね合わせでは, 常に直線偏光となり場所 (極角および方位角)の違いによって偏光面の向 きが異なるだけなので, ストークスパラメーター *S*₀ は全方位で一定になるからである²⁰⁾. また, 偏光子を入れて見えるスパイラルは, 偏光子の回 転とともに逆方向に回転する.

図8は上流と下流のアンジュレーター放射か



図4 ファイバマルチチャンネル分光器を用いた実験のセットアップの概略図.下 流アンジュレーターから分光器までの距離は 6.9 m,アンジュレーター間の 距離は 1.6 m.



図5 ファイバ分光器をスキャンして得られた干渉パターン。上流U:円偏光 2 次光,下流U:直線偏 光 1 次光, E = 600 MeV, $\varepsilon_0 = 11$ nm-rad, $\lambda = 245$ nm, 図中点線で描いている螺旋は,(10) 式を用いた計算で得られるラインである。



図6 同じヘリシティーどうしの円偏光1次と2次光の干渉パターン.UV-CCD カメラによる撮像,バンドパスフィルター:透過波長355 nm, バンド幅 $\Delta\lambda$ =1.3 nm, 偏光子無し.上流U:円偏光1次光,下流U: 円偏光2次光, E=500 MeV, ε_0 =8 nm-rad, λ =355 nm.



図7 逆へリシティーどうしの円偏光1次と3次光の2重スパイラル干渉パターン.UV-CCDカメラによる撮像,バンドパスフィルター:透過波長355 nm,バンド幅Δλ=1.3 nm,偏光子有り.上流U:円偏光1次光,下流U:円偏光3次光, E = 400 MeV, ε₀ = 5 nm-rad, λ=355 nm.



図8 右回り円偏光の2次光 (s = +1, l = +1) と左回 り円偏光の3次光 (s = -1, l = -2)の干渉パターン. E = 400 MeV, ε₀ = 5 nm-rad, λ=355 nm, 偏光 子有り.

らの軌道角運動量量子数の差 $L(= l_{\text{Upstream}} - l_{\text{Downstream}})$ が3の場合の干渉パターンである.このイメージは、上流側を右回り円偏光の2次光(s =

+1, l = +1),下流側を左回り円偏光の3次光(s = -1, l = -2)として偏光子を入れて干渉パターンを撮ったものである.このときの電子ビームエネルギーは400 MeV,エミッタンスは5 nm-rad,観測波長は355 nm である.

5. 実験結果の解析と考察

前のセクションで書いたように、上流のアン ジュレーター (UU) からの光と下流のアンジュレ ーター (DU) からの光が逆のヘリシティーを持っ ている場合,偏光子を入れないとスパイラル状の 干渉パターンは見えない.さらに,挿入した偏光 子を回転させた場合にはスパイラルは逆方向に回 転する.種々の異なった量子数の組み合わせで測 定した結果,干渉パターンは偏光子と逆方向に 2/|L| 倍角回転することが明らかになった.すな わち,シングルスパイラル (L = 1) では偏光子 回転角の2倍角,ダブルスパイラル (*L* = 2)で は1倍角,トリプルスパイラル (*L* = 3)では2/3 倍角回転する. **図9**と**図10**にそれぞれ上下流で 逆ヘリシティーかつ異なった次数の放射を干渉さ せた場合にできるシングルスパイラルとダブルス パイラルについて偏光子を回したときの測定結果

```
上流: s=+1, l=0
```

下流: s=-1, l=-1



図9 偏光子の回転とスパイラル回転の関係: 偏光子の回転方向は反時計回り(上段各干渉パターンの左下の 角度および下段各図の中心矢印). 上段 | CCD 映像, 上流 U:s = +1, l = 0, 下流 U:s = −1, l = −1. 下段 | 図中; s = −1, l = −1 (外円): s = +1, l = 0 (中円), 内円のグレースケール小丸は干渉して強 度が強いほど黒い.赤い大丸は最も強め合う場所.



図 10 偏光子の回転とスパイラル回転の関係: 偏光子の回転方向は反時計回り(上段各干渉パターンの左下の角度および下段各図の中心矢印). 上段 | CCD 映像,上流U:s = -1, l = 0,下流U:s = +1, l = +2.下段 | 図中;s = +1, l = +2 (外円):s = -1, l = 0 (中円),内円のグレースケール小丸は干渉して強度が強いほど黒い.赤および青い大丸は最も強め合う場所.

(上段) とその結果を説明する概略図(下段)を示 す. これらの測定では水平偏光の位置を始点とし 偏光子の回転方向を反時計回りに回した.

図9と図10の下段概略図は逆向き円偏光で異 なった軌道角運動量*l*を持つ光の電場ベクトル(三 角矢印)と,偏光子の向き(中心の太い矢印)を 示している.下段に示した電場が強め合う場所(方 位角)は時間とともに回転し図9の場合は半波長 時間で一回転,図10の場合は一波長時間で一回 転する.従って,偏光子を入れずに干渉パターン を観測すると時間軸上で積分したパターンを見て いることになるので,ドーナツ状の強度分布が見 えるだけとなる.つまり,偏光子を入れると何処 かの時間で偏光子の向きと電場の方向が一致した 場合のみを切り出してくることになるので,干渉 パターンが偏光子の向きに依存して回転する.

最後に、上流と下流のアンジュレーター光のへ リシティーが逆の2次光で、軌道角運動量量子数 *l*の絶対値が同じ場合(*l*=±1)の干渉パターン を図11に示す. CCDカメラで撮影した干渉パ ターンは、図10の場合と同様であるが、干渉パ ターンが回転するメカニズムは少し異なってい る. 図11の下段に示した電場ベクトルの時間変 化を見ると, sおよびlの符号は異なっても,電 場ベクトルの時間変化は同一であることが分か る.つまり,全ての方位角で強め合う干渉条件と なっている.従って偏光子を入れると時間軸上で 偏光子の向きと電場の方向が一致した場合のみを 切り出してくることになるので,干渉パターンが 回転する.

以上,3種類の干渉パターンを例にとって実験 結果の解析を行ったが,この方式で3重スパイラ ルを含む全ての実験結果を矛盾無く説明すること ができた.

6. ま と め

光がスピン角運動量(円偏光)のみならず軌道 角運動量を運ぶという新奇な性質は,20年以上前 からレーザー光学分野を始めとして天体観測やイ ンフォーメーションテクノロジーに至るまで様々 な分野で利用されている.放射光科学分野ではお よそ10年前から光子ビームラインに特殊な光学 素子を入れてこの性質を付与して物質科学研究に 利用しようという試みがなされている.しかしこ

上流: s=-1, l=-1

下流: s=+1, l=+1



図11 偏光子の回転とスパイラル回転の関係:偏光子の回転方向は反時計回り(上段各干渉パターンの左下の角度および下段各図の中心矢印). 上段 | CCD 映像, 上流 U:s =−1, l=−1, 下流 U:s =+1, l=+1. 下段 | 図中; s =+1, l=+1 (外円):s =−1, l=−1 (中円), 内円のグレースケール小丸は干渉して強度が強いほど黒い.赤および青い大丸は最も強め合う場所.

の光の性質は、相対論的速度を持つ荷電粒子が螺 旋運動をしさえすればシンクロトロン放射の高次 光に本来備わっているものであることが明らかに なり、自由電子レーザー研究分野でもこの性質を 付与して利用しようという試みが SLAC を中心に 始まっている.放射光や FEL 利用研究でこの新奇 な性質を利用した研究が盛んになるには、たとえ ば波面の形状を崩さずに集光して実験ステーショ ンまで持っていくためのビームライン要素技術の 開発が必要であるなど、まだ暫く時間がかかるか も知れないが、放射光の偏光特性が物質科学研究 に役立つことが認識され広く利用されるまでに20 年近くかかったことと比べれば, 現時点で既に, 途中に偏光子を入れて任意の方向に電場ベクトル を持つ直線偏光を取り出してもトポロジカル チャージ量子数は保存されるので、この新奇な性 質の利用が盛んになるまでにはそんなに長い時間 を要さないかも知れないと期待している.

私の拙い解説が僅かなりとも加速器科学分野の 若い人たちにビーム物理への興味を持ってもらう きっかけになれば望外の喜びである.

7. 謝辞

本稿中,セクション4以降の内容は,広大放射 光センターの宮本篤氏,分子科学研究所UVSOR の加藤政博氏,許斐太郎氏,名大SRの保坂将人 氏,山本尚人氏と共同で行った最新の実験結果と データ解析,ディスカッションをもとに書いたも のである¹⁹⁾.実験は主に週末のマシンスタディー タイムを利用して行い,ときに未明にまで及ぶこ ともあった.共同チームメンバーによる迅速で適 切なビーム調整,実験セットアップ,データ取得, データ解析と実験結果解釈のための議論がなけれ ばこのような世界初かつ系統的な結果をだすこと はできなかったであろう.この場を借りて特に若 手の方々に感謝したい.

UVSOR での実験は,分子科学研究所との共同 研究として行われた.また,本研究の一部は, JSPS 科研費 26390112 の助成を受けて行われた.

参考文献

- N. R. Heckenberg, R. McDuff, C. P. Smith, H. Rubinsztein-Dunlop, M. J. Wegerer, Opt. and Quantum Electr. 24, S951 (1992).
- 2) L. Allen, M. W. Beijersbergen, R. J. C. Spreeuw, J. P. Woerdman, Phys. Rev. A 45, 8185 (1992).
- 3) M. Padgett, J. Courtial, L. Allen, Physics Today, p. 35, May, 2004.
- J. Leach, M.J. Padgett, S.M. Barnett, S. Franke-Arnold, and J. Courtial, Phys. Rev. Lett. 88, 257901 (2002).
- 5) D.G. Grier, Nature **424**, 810 (2003).
- A. Mair, A. Vaziri, G. Weihs, and A. Zeilinger, Nature, 412, 313 (2001).
- M.F. Andersen, C. Ryu, P. Cladé, V. Natarajan, A. Vaziri, K. Helmerson, and W.D. Phillips, Phys. Rev. Lett. 97, 170406 (2006).
- 8) N. Murakami, S. Hamaguchi, M. Sakamoto, R. Fukumoto, A. Ise, K. Oka, N. Baba, M. Tamura, Opt. Express **21**, 7400 (2013).
- 9) A.G. Peele et al., Optics Lett. **27**, 1752 (2002).
- A.G. Peele, K.A. Nugent, A.P. Mancuso, D. Paterson, I. McNulty, and J.P. Hayes, J. Opt. Soc. Am. A 21, 1575 (2004).
- 11) A. Alexandrescu, D. Cojoc, and E. Di Fabrizio, Phys. Rev. Lett. **96**, 243001 (2006).
- M. VanVeenendaal and I. McNulty, Phys. Rev. Lett. 98, 157401 (2007).
- 13) S. Sasaki, and I. McNulty, Phys. Rev. Lett. 100, 124801 (2008).
- 14) E. Hemsing, A. Knyazik, M. Dunning, D. Xiang, A. Marinelli, C. Hast, J. B. Rosenzweig, Nature Phys. 9, 549 (2013).
- J. Bahrdt, K. Holldack, P. Kuske, R. Müller, M. Scheer, P. Schmid, Phys. Rev. Lett. 111, 034801 (2013).
- J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 2nd ed. (Wiley, New York, 1975), p. 668.
- S. Yamamoto, and H. Kitamura, Jpn. J. Appl. Phys. 26, L1613 (1987).
- R.P. Walker, Proc. 1997 CERN Accelerator School, CERN 98-04, p. 129.
- 19) S. Sasaki, A. Miyamoto, M. Hosaka, N. Yamamoto, T. Konomi, M. Katoh, to be published.
- 20) J. Bahrdt, K. Holldack, P. Kuske, R. Mueller, M. Scheer, P. Schmid, Proc. IPAC2014, pp.213, 2014. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ IPAC2014/papers/mopro057.pdf

-229 -